

中国科学技术大学计算机学院  
《数字电路实验》报告



实验题目：简单时序逻辑电路

学生姓名：王章瀚

学生学号：PB18111697

完成日期：2019/10/20

计算机实验教学中心制

2019 年 09 月

## 1 实验目的

掌握时序逻辑相关器件的原理及底层结构  
能够用基本逻辑门搭建各类时序逻辑器件  
能够使用 Verilog HDL 设计简单逻辑电路

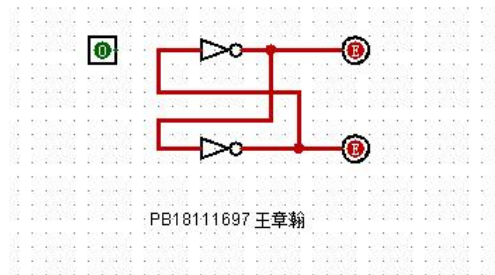
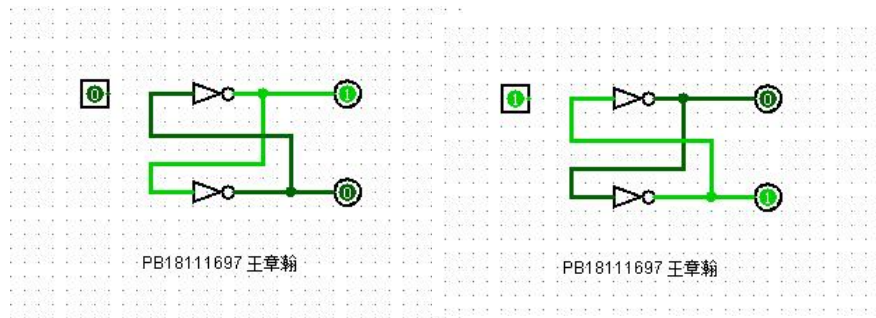
## 2 实验环境

PC 一台  
Windows 或 Linux 操作系统  
Java 运行环境 (jre)  
Logisim 仿真工具  
[vlab.ustc.edu.cn](http://vlab.ustc.edu.cn) (jre 和 Logisim 工具都可在此网站获取)

## 3 实验过程

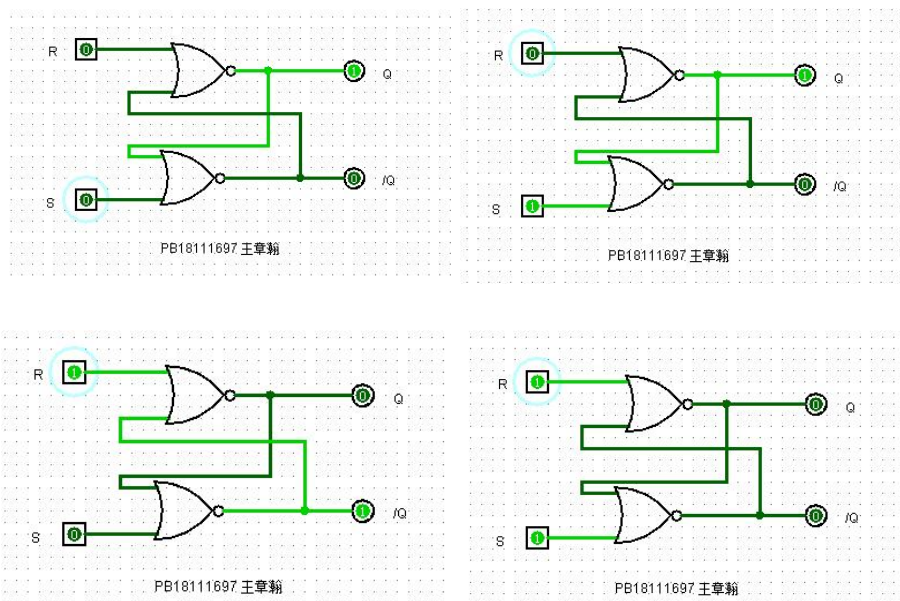
### 3.1 搭建双稳态电路

此处值得注意的是，在 Logisim 中搭建此电路时，应先将两条交叉耦合线断开一条，等输入信号将其状态初始到确定状态后再将耦合线连上。否则电路将处于一种不确定状态。



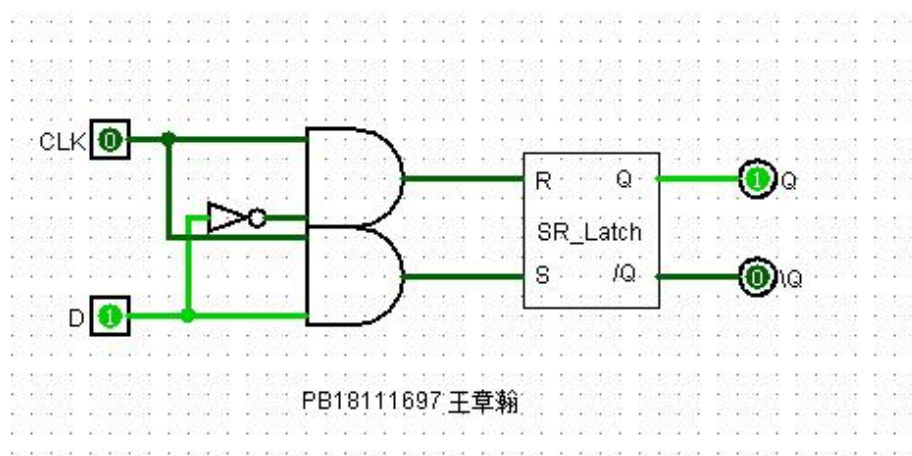
### 3.2 搭建 SR 锁存器

由于刚才搭建的双稳态电路没有输入信号，无法进行操作。故将两非门用或非门代替。输入信号为  $S$  和  $R$ ，输出信号为  $Q$  和  $\overline{Q}$  (用以表示  $\overline{Q}$ )。如下四图所示：

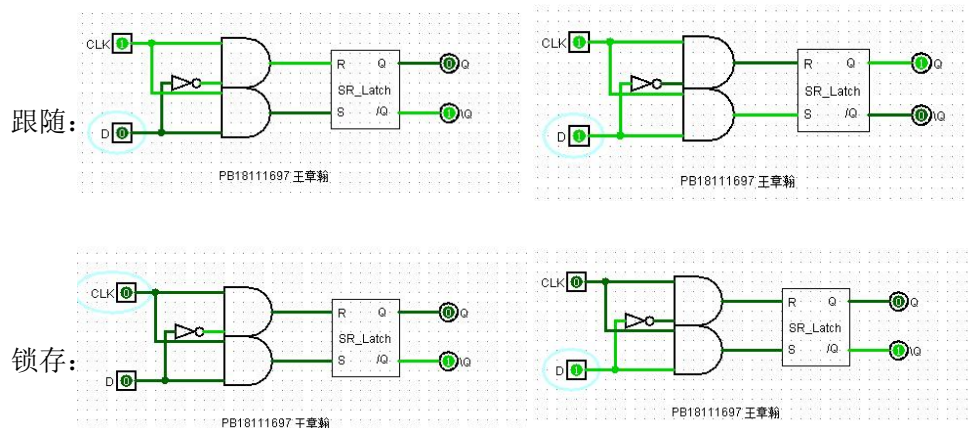


### 3.3 搭建 D 锁存器

前面的 SR 锁存器中，两个输入为 1 是一种未定义状态，我们不希望它出现。为此在 SR 锁存器前面添加两个与门和一个非门。如下图：

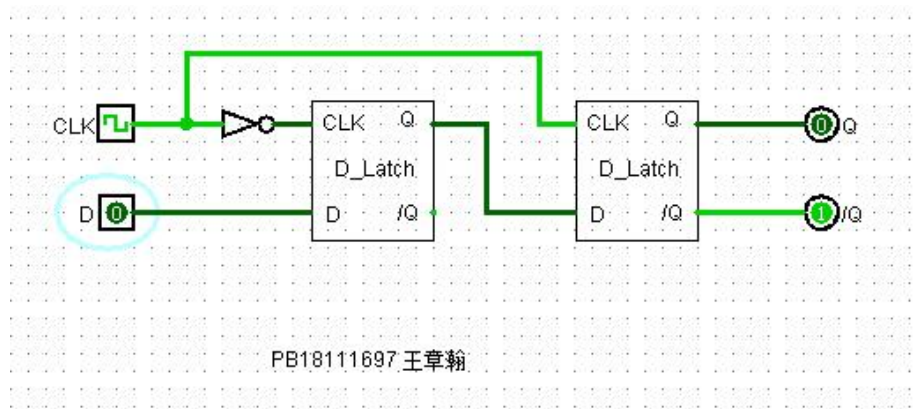


只有 CLK 为高电平时，锁存器的值才会随 D 变化，如下图：



### 3.4 搭建 D 触发器

如果我们将两个 D 锁存器串起来，其控制信号有效值始终相反，实际上这就构成了触发器。



利用 Logisim 的仿真功能，设置频率为 1HZ，通过分析我们可以发现，只有在 CLK 信号由低电平变为高电平的瞬间，D 信号才会传播到 Q 端，其余时刻 Q 端的值都保持不变。

写出该过程的代码，

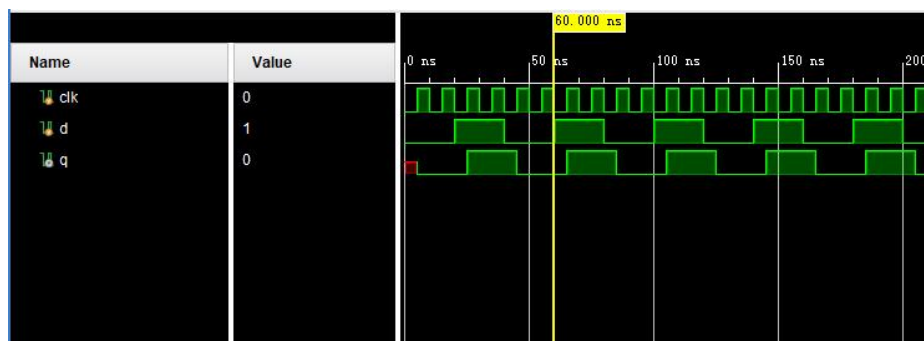
```
1 module D_FF(  
2     input clk,
```

```

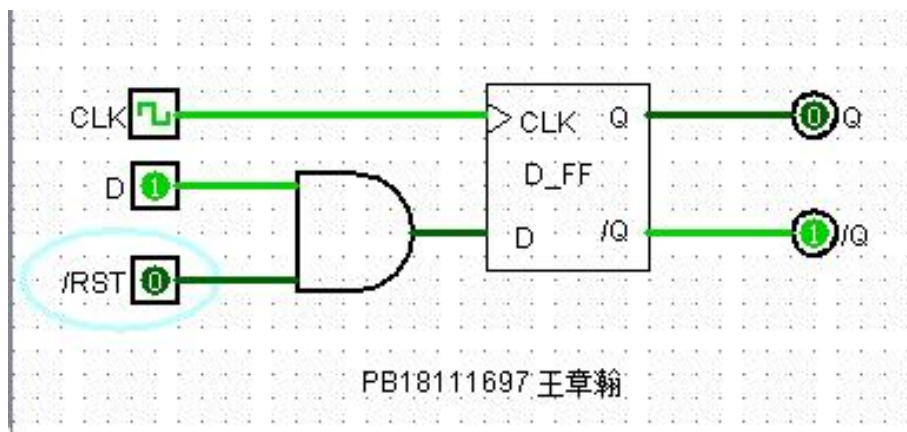
3      input d,
4      output reg q
5      );
6      always @(posedge clk)
7          q <= d;
8  endmodule
9

```

利用 Vivado 的仿真得到波形图，如下：



此外，我们还可以添加复位信号，当复位信号有效（低电平邮箱）时，输出信号 Q 始终为 0，如下图：



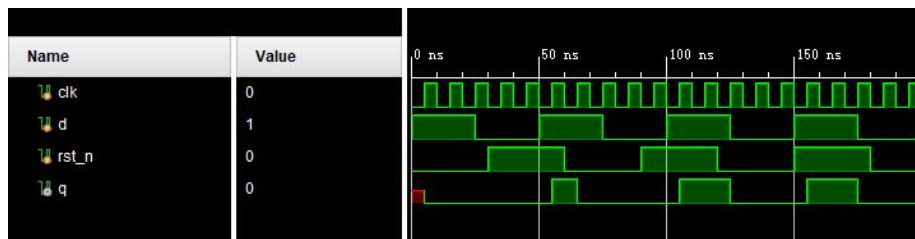
带复位信号的电路代码如下，

```

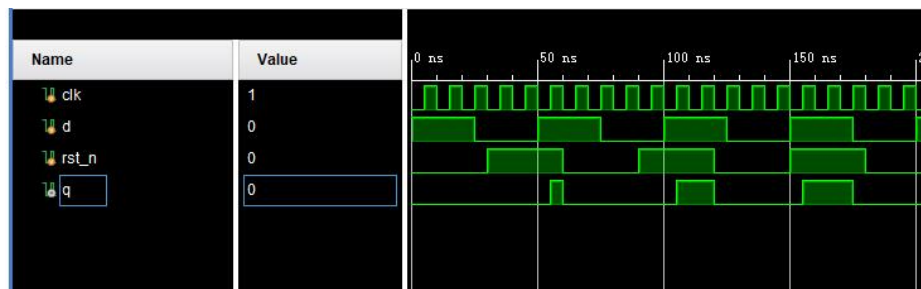
1  module D_FF_RST(
2      input clk ,
3      input d,
4      input rst_n ,
5      output reg q
6  );
7      always@(posedge clk)
8      begin
9          if(rst_n==0)
10             q <= 1'b0;
11          else
12             q <= d;
13      end
14  endmodule
15

```

波形图如下，



上述这种触发器的复位信号只有在时钟信号的上升沿才起作用，在非上升沿时刻，复位信号不起作用。这种复位方式称为同步复位。另外还有一种异步复位的方式，可以使得不论时钟和 D 信号如何，一旦复位信号有效，输出端 Q 立即变为确定的复位值。而异步复位与同步复位最大的区别在于，复位信号与时钟信号同时出现在了 always 语句的敏感变量列表中。其波形图如下：

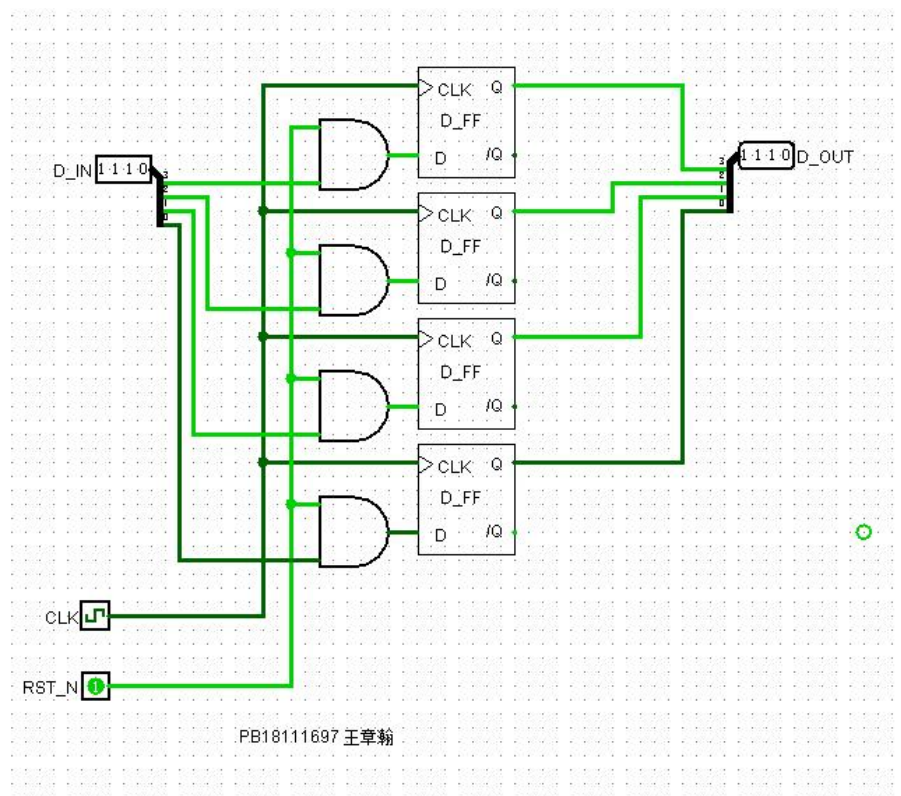


D 触发器是一种边沿敏感器件，因此由 D 触发器为核心构成的电路一般称为同步时序逻辑电路，而锁存器构成的一般都是异步时序电路。

### 3.5 搭建寄存器

寄存器本质上就是触发器，如下图，用 4 个 D 触发器构成一个储存 4bit 数据的寄存器，并有低电平有效的复位信号。





该寄存器的行为表现可以总结如下：若复位信号有效，则在时钟上升沿时，输出全部复位为 0，否则在上升沿时，更新为输入 D\_IN 的值。

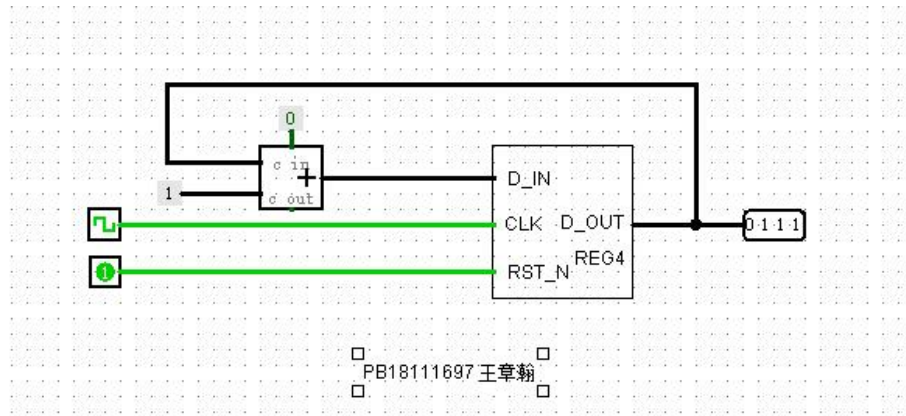
其 Verilog 代码如下：

```

1  module REG4(
2      input CLK,
3      input RST_N,
4      input [3:0] D_IN,
5      output reg [3:0] D_OUT
6  );
7      always @(posedge CLK)
8      begin
9          if (RST_N == 0)
10             D_OUT <= 4'b0;
11          else
12             D_OUT <= D_IN;
13      end
14  endmodule

```

我们利用 41.4 寄存器 搭建一个 41.4 的计数器。该计数器在 0.15 之



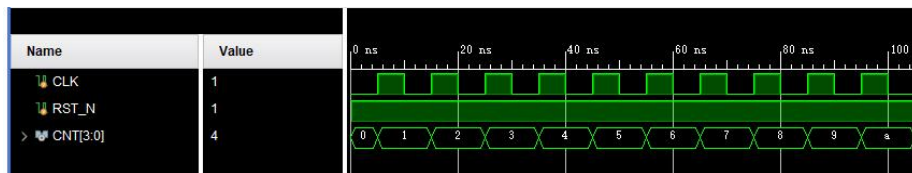
其 Verilog 代码如下：

```

1  module counter(
2      input CLK, RST_N,
3      output reg [3:0] CNT = 0
4  );
5      always @(posedge CLK)
6      begin
7          if(RST_N == 0)
8              CNT <= 4'b0;
9          else
10             CNT <= CNT + 4'b1;
11      end
12  endmodule
13

```

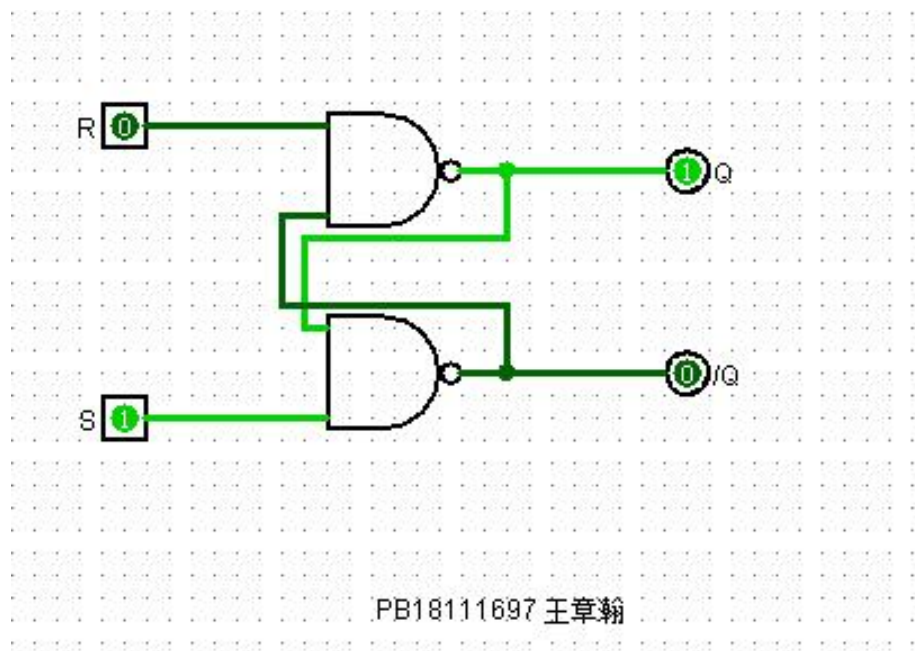
通过 Vivado 仿真，得到如下波形图：



## 4 实验练习

### 4.1 题目 1

在 Logisim 中用与非门搭建 SR 锁存器，画出电路图，并分析其行为特性，列出电路在不同输入时的状态。



该电路的行为特性描述如下：当  $S,R=1,0$  时， $Q$  置 1；当  $S,R=0,1$  时， $Q$  置 0；当  $S,R=1,1$  时， $Q$  保持不变；应当避免  $S,R=0,0$ ，这是未定义状态。

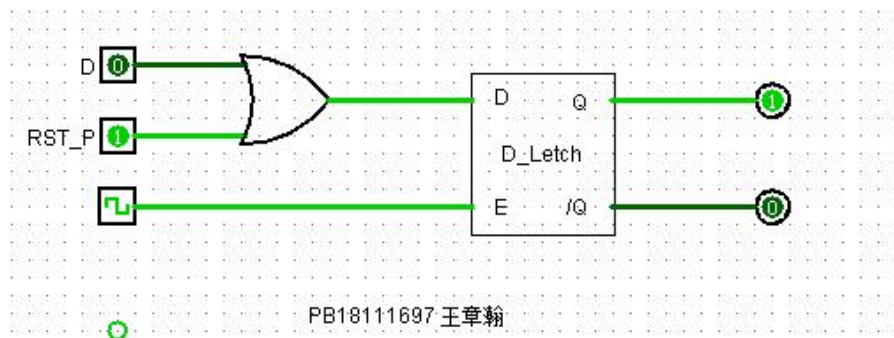
电路在不同输入时的状态如下表所示：

S	R	Q	$\bar{Q}$	功能
0	0	1	1	未定义状态
0	1	0	1	置 0
1	0	1	0	置 1
1	1	不变	不变	保持

## 4.2 题目 2

在 Logisim 中搭建一个支持同步置位功能的 D 触发器，画出其电路图，并编写对应的 Verilog 代码。

搭建结果的电路图如下图所示：



其对应的 Verilog 代码如下：

```
1  module D_FF_SYN_RST1(  
2      input D, CLK, RST_P,  
3      output reg q  
4  );  
5  
6      always @(posedge CLK)  
7      begin  
8          if(RST_P == 1)  
9              q <= 1'b1;  
10         else  
11             q <= D;  
12         end  
13     endmodule  
14
```

## 4.3 题目 3

在 Logisim 中搭建一个带有异步复位功能的 D 触发器，画出其完整电路图，并进一步调用该触发器设计一个从 0 15 循环计数的 4bit 计数器

(可使用 Logisim 中的加法器模块，也可自行设计计数器)，写出计数器的 Verilog 代码

搭建结果的电路图如下图所示 (各模块中只有带复位的 D 锁存器较为特殊，故作展示)：

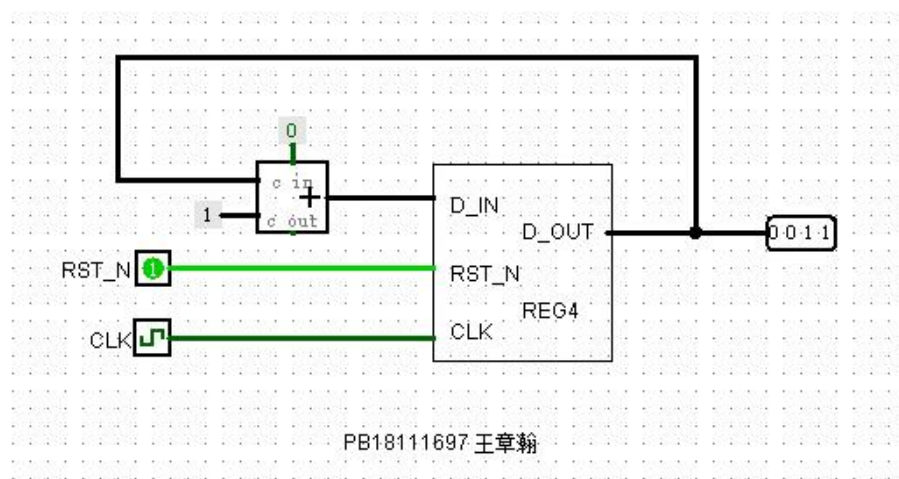


图 1: 总体电路

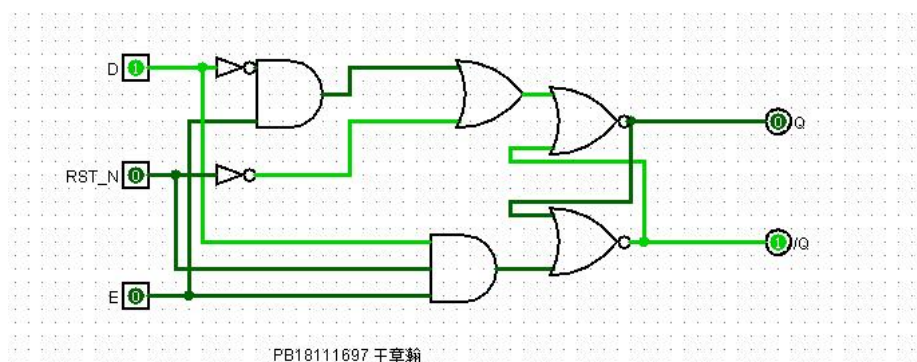


图 2: 最底层的 D 锁存器

其对应的 Verilog 代码如下：

```

1  module D_FF_ASYNC_RSTIN(
2      input d, CLK, RST_N,
3      output reg q
4  );

```

```

5
6      always@(posedge CLK or negedge RST_N)
7      begin
8          if (RST_N==0)
9              q <= 1'b0;
10         else
11             q <= d;
12     end
13 endmodule
14

```

D 触发器

```

1  module REG4(
2      input  [3:0] D_IN,
3      input  CLK, RST_N,
4      output wire [3:0] D_OUT
5  );
6
7      D_FF_ASYN_RSTIN D_FF_inst0(D_IN[0], CLK, RST_N, D_OUT[0]);
8      D_FF_ASYN_RSTIN D_FF_inst1(D_IN[1], CLK, RST_N, D_OUT[1]);
9      D_FF_ASYN_RSTIN D_FF_inst2(D_IN[2], CLK, RST_N, D_OUT[2]);
10     D_FF_ASYN_RSTIN D_FF_inst3(D_IN[3], CLK, RST_N, D_OUT[3]);
11 endmodule
12

```

4bit 寄存器

```

1  module counter_up(
2      output [3:0] c);
3      reg CLK;
4      reg RST_N = 0;
5      reg [3:0] num = 4'b0000;
6
7      REG4 REG4_init0(num, CLK, RST_N, c);
8
9      always
10     begin
11         RST_N = 1;
12         CLK = 0; #5;
13         CLK = 1; #5;
14         num = c + 1;
15     end
16 endmodule
17

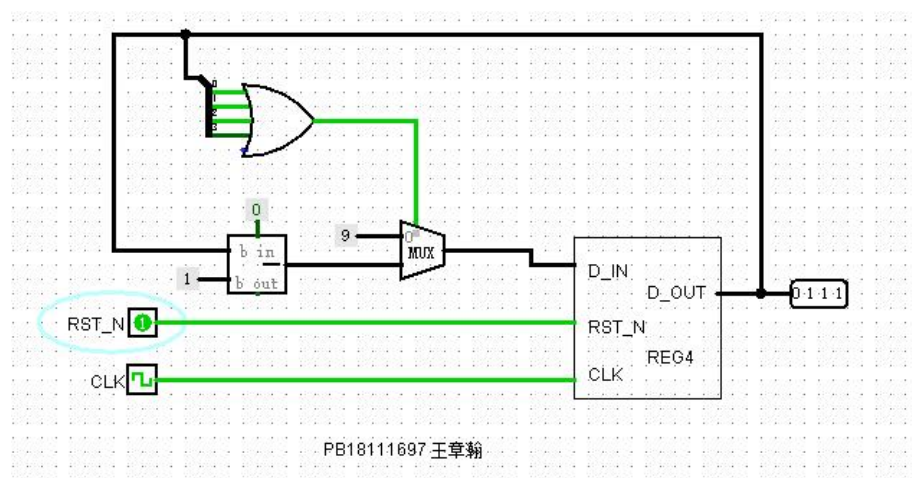
```

向上 0 到 15 计数

#### 4.4 题目 4

在 Logisim 中搭建一个 9 0 循环递减的计数器，复位值为 9，每个周期减一（可使用 Logisim 中的减法器模块，也可自行设计计数器），画出电路图，进行正确性测试，并写出其对应的 Verilog 代码。

搭建结果的电路图如下图所示,



其对应的 Verilog 代码如下（只展示与题目 3 不同的代码部分）：

```

1  module counter_down(
2      output [3:0] c );
3      reg CLK;
4      reg RST_N = 0;
5      reg [3:0] num = 4'b0000;
6
7      REG4 REG4_init0(num, CLK, RST_N, c );
8
9      always
10     begin
11         RST_N = 1;
12         CLK = 0; #5;
13         CLK = 1; #5;
14         if(num == 0)
15             num = 9;
16         else
17             num = c - 1;
18     end
19 endmodule

```



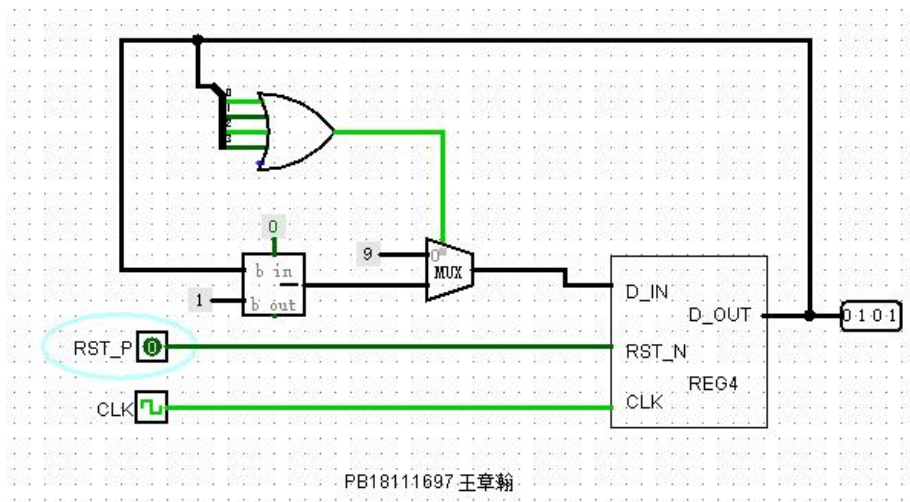
向下 9 到 0 计数

#### 4.5 题目 5

前面所有电路的复位信号都是低电平有效，如要使复位信号高电平有效，应如何实现？试用 Logisim 画出一个示例电路，并编写 Verilog 代码。

选取题目 4 进行修改。

修改的部分的电路图如下：



而程序相较于题目 4 只需做如下修改。

```

1  module D_FF_ASYN_RSTIP(
2  input d, CLK, RST_P,
3  output reg q
4  );
5
6  always@(posedge CLK or posedge RST_P)
7  begin
8  if (RST_P==0)
9  q <= 1'b0;
10 else
11 q <= d;
12 end
13 endmodule

```

向下 9 到 0 计数 (RST 高电平有效)

## 5 总结与思考

### 5.1 本次实验的收获

在本次实验中，体验了使用 Logisim 作时序逻辑电路，并在 Vivado 中写出对应代码，并仿真模拟来验证。初步理解了时序逻辑电路在 Verilog 中的表达。

### 5.2 评价本次实验的难易程度

本次实验内容难度适中，基本上是可以自主完成的。

### 5.3 评价本次实验的任务量

本次实验任务量较大，需要课后花费较长时间才能完成。

### 5.4 为本次实验提供改进建议

暂无建议。